



总部

Kammrath & Weiss GmbH
Im Defdahl 10 F
44141 Dortmund
Germany / 德国
电话: (+)49 - 23 18 80 85 80
传真: (+)49 - 23 18 80 85 819
电邮: mail@kammrath-weiss.de
网址: www.kammrath-weiss.de

联系人

Volker Stirba 先生
销售 / 市场
电话: (+)49 - 23 18 80 85 820
传真: (+)49 - 23 18 80 85 819
电邮: stirba@kammrath-weiss.de

很高兴能为您介绍我们在显微镜方法学各领域开发的特殊产品，如：SEM, LM, AFM, ELSAM 等。我们在把客户的应用需求转换成有用的产品方面已有 30 多年的经验。这就为我们全球的客户提供了完整的、与众不同的解决方案。

我们的产品包括: 详细设计的高精确度微系统。这些就是把我们的开发融入生活的元素。考虑到将来的需求，最新技术的模块设计-这些都是使我们的研发工具伴随您不断增长的需求共同成长的前沿思维。

我们的主要产品中心是属于以下应用范畴的微系统:

IC-测试:和显微镜方法学相结合的半导体电子测试是质量控制和研究最关键的因素之一。Kammrath & Weiss 公司专门从事高精度测试设备的生产，如:

- 扫描电子显微镜的探查模块或
- FIB (聚焦的离子束) – 应用, 其中一些和气塞相兼容

原料测试:显微镜下的原料测试相对于传统的测试方法来说范围得到较大的拓展。使测试仪在以下方面得以应用是我们的专长之一:

- 扫描电子显微镜,
- 微粒势力显微镜 (AFM)

样本发展进程: 尽管不同于几年前, 如今大多数显微镜制造商们取得了较大的发展, 因此总会对样本发展进程的个性化解决方案提出需求. 这种独到的解决方案, 一种非常专业化或难以应用的阶段则是我们的强项。我们不想把活动仅仅限制在显微镜方法学范畴, 但是我们已经开发出各种物理应用的阶段, 例如: 激光微探针样品阶段或衍射设备或同步加速器阶段。

如果您有感兴趣的或有不寻常的高精确度机械问题有待解决的话, 请和我们联系。